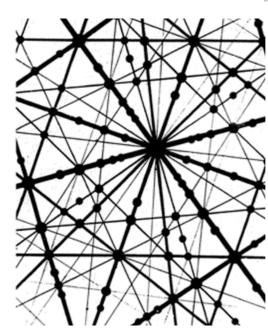




Эффекты слоистой структуры графита при высокодозном ионно-лучевом распылении



53-я Международная Тулиновская Конференция по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами МГУ им. М. В. Ломоносова,

Андрианова Н.Н.^{1,2}, Борисов А.М.^{1,2}, Овчинников М.А.¹

¹НИИЯФ МГУ, Москва, Россия ²МАИ (НИУ), Москва, Россия

andrianova_nn@mail.ru

Актуальность темы

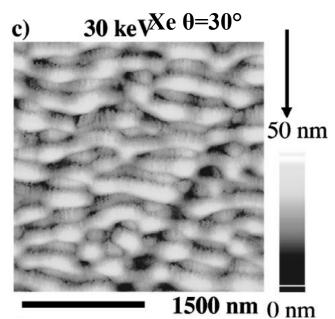
28 - 30 мая 2024 г.

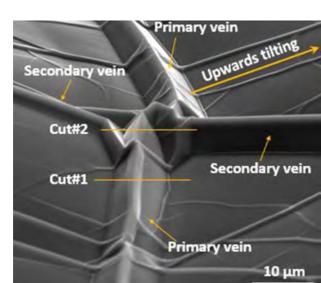
Углеродные материалы широко используются в радиационных полях различной природы:

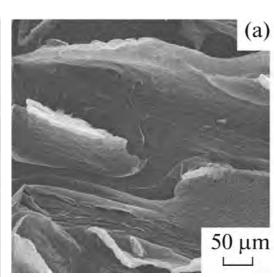
- Исследуется влияние плазмы изотопов водорода и гелия в термоядерных установках на углеродные материалы [1,2];
- Исследуется применение графитов для создания новейших высокотемпературных реакторов [3];
- Применения углеродных наноматериалов в плазмоэлектролитических покрытиях [4].

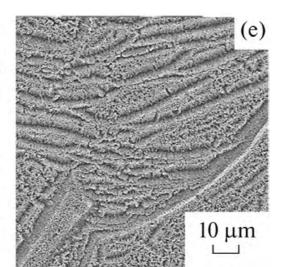
Радиационно-индуцированный рельеф поверхности

В зависимости от параметров облучения (температуры, типа налетающих частиц, флуенса облучения, угла падения заряженных частих) как на поверхности, так и в глубине углеродных материалов возникает множество типов структур и морфологий.





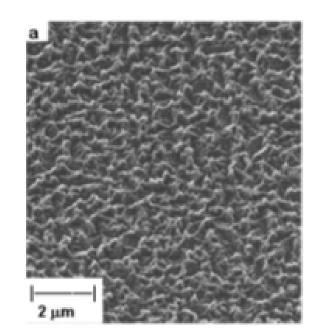




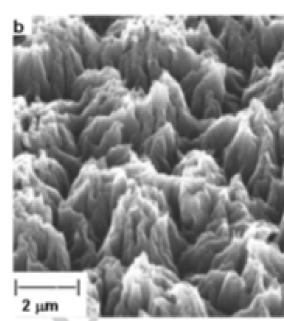
Распыление, ионноиндуцированная диффузия и массоперенос [5].

Ионно-индуцированные пластические деформационные процессы [6,7]

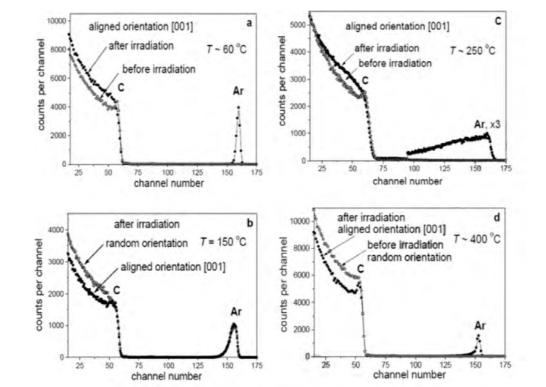
Аномально глубокое залегание аргона в ВОПГ [8]



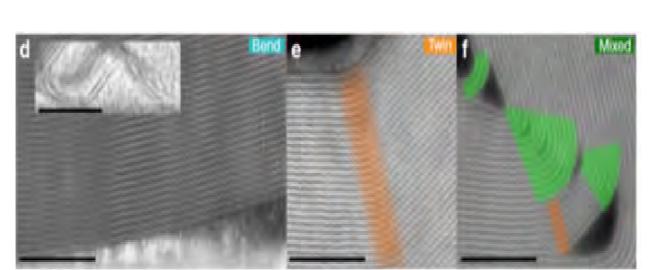
10 кэВ Ar+ 250° С

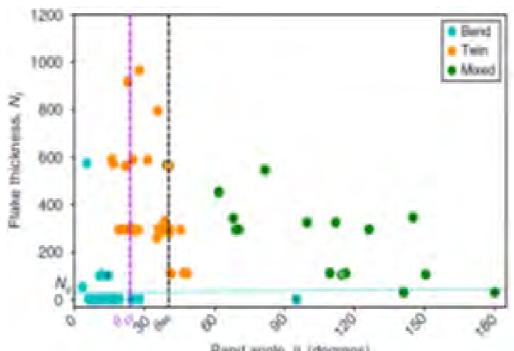


30 кэВ Ar+ 250° С



Влияние толщины материала двумерной структуры на тип пластической деформации





Угол механического изгиба и количество базисных слоев в пленке являются основными параметрами, влияющими на тип процесса пластической деформации. Если кристалл тонкий, около 30-40 слоев (N_c на графике) и тоньше, доминируют деформации изгиба. Если кристалл толще, то наряду с изгибом происходит внебазисное двойникование [9].)

Эксперимент и методики исследования

ØmV Thermocouple 0-20 A Cooling circuit

Методы исследования

Ионное облучение

Масс-монохроматор НИИЯФ МГУ

> Ионы: Ar+ Энергия: 10-30 кэВ

Нормальное падение ионов

Флуенс: Ф ~ 3-4·10¹⁸ см⁻² Плотность пучка~ 0.4 мА/см² Температуры облучения

200-600°C

Материал:

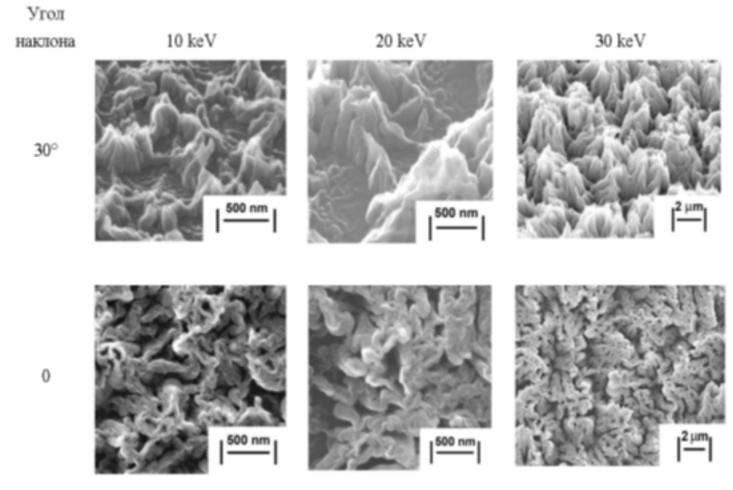
Высокооиентированный пиролитический графит

(ВОПГ) УПВ-1Т

- Растровая электронная микроскопия Измерение микрогеометрии поверхности
- Моделирование профиля радиационных смещений

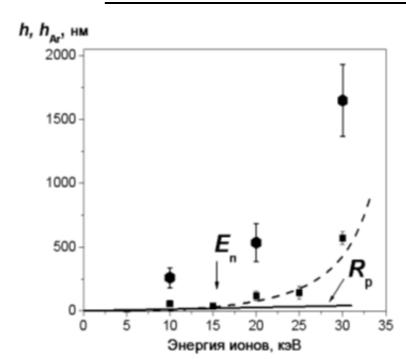
Результаты

Влияние энергии ионов на морфологию поверхности



РЭМ-изображения поверхности ВОПГ после облучения ионами Ar+ c энергиями 10, 20 и 30 кэВ при температуре 250°C. Флюенс облучения 10^{18} см⁻².

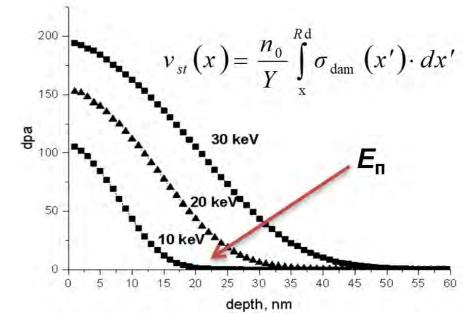
Зависимость высоты рельефа от энергии ионов



Зависимости ВЫСОТЫ морфологических элементов h на поверхности ВОПГ (гексагоны) и глубины внедрения аргона $h_{
m Ar}$ (квадраты) от энергии ионов Ar+. $E_{\rm n}$ – пороговая энергия эффекта глубокого модифицирования.

Влияние глубины дефектообразования на тип пластической деформации

Энергетический порог для эффекта глубокой модификации может быть связан с порогами активации деформации механизмов для двумерных материалов ПО толщине.



Выводы

Экспериментально изучено модифицирование поверхности высокоориентированного пиролитического графита облучением ионами аргона с энергией 10, 20 и 30 кэВ и флуенсом облучения 10¹⁸ см⁻² при температуре 250°C.

Обнаружен аномальный рост ионно-индуцированного рельефа поверхности высокоориентированного пиролитического графита с порогом при энергии ионов 15 кэВ.

Показано, аномальный рост ионно-индуцированного рельефа, как и ранее обнаруженный эффект аномального глубокого залегания ионов аргона в высокоориентированном пиролитическом графите, связан со значительными изменениями геометрии поверхности в результате характрерных для наноструктурных графитов ионно-индуцированных процессов пластической деформации.

- 1.Virgil'ev Yu S and Kalyagina I P 2004 Inorganic Materials 40 S33-S49.
- 2.Puntakov N A, Begrambekov L B and Grunin A V 2020 J. Phys.: Conf. Ser. 1713 012037
- 3.Burchell T 1997 MRS Bulletin 22(4) 29–35
- 4.Grigoriev S, Peretyagin P, Smirnov A, et.al. 2017 J. Eur. Ceram. Soc. 37 2473-79 5.Habenicht S, et.al. 2000 Nucl.Instrum.Methods in Phys.Res. B. 161-163 958-62

6.Liu D, et.al. 2021 Carbon 173 215-31 7. Andrianova, N. N., et.al. Bull. Rus. Acad. Sci.: Phys., 2024, V. 88, No. 4, pp. 491–497. 8. Andrianova N N, Borisov A M, Mashkova E S, et. al. 2013 Nucl. Instrum. Methods in Phys.Res. B. 315 117-20.

9. Rooney A P, Li Z, Zhao W, et.al. 2018 Nature Communications 9 3597